## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-338904

(43)Date of publication of application: 07.12.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

B08B 3/08 B08B 3/12

~ (21)Application number: 2000-160739

(71)Applicant:

KONAN KOKI KK

(22)Date of filing:

30.05,2000

(72)Inventor:

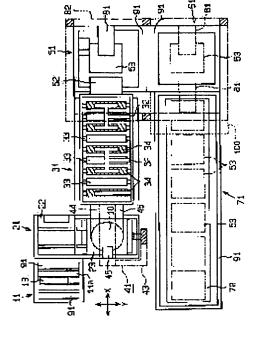
HATA HIROSHI

#### (54) WAFER CLEANING EQUIPMENT

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide wafer cleaning equipment that can carry-in a polished wafer almost at the same place where the wafer is retrieved from and can improve operation efficiency

SOLUTION: The wafer cleaning equipment has an auxiliary water tank 11 at the process starting part of the equipment and a transfer cleaning tank 71 at the process finishing part of the equipment. A delivery tank 21, a cleaning mechanism 31, a collection tank 51, and an ultrasonic cleaning tank 61 are arranged in sequence, starting from the process starting part to the process finishing part, and are located between the reserved tank 11 and the transfer cleaning tank 71. The cleaning equipment is arranged in two rows as a whole, since the over view of the cleaning mechanism 31, the collection tank 51, the ultrasonic cleaning tank 61, and the transfer cleaning tank 71 are configured in U shape and also the mechanism 31 and the cleaning tank 71 are located side by side.



#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-338904 (P2001-338904A)

(43)公開日 平成13年12月7日(2001.12.7)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			ī	-7]-ド(参考)
H01L	21/304	648		H 0	1 L 21/304		648J	3 B 2 O 1
							648A	
							648B	
							648H	
		642					642C	
			審査請求	未請求	請求項の数 9	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-160739(P2000-160739) (71) 出願人 395022579

(72)発明者 畑 寛

岐阜県岐阜市西岡町29番地 江南工機 株 式会社内

(74)代理人 100068755

弁理士 恩田 博宜 (外1名)

Fターム(参考) 3B201 AA03 AB16 AB23 BA02 BA15

BB04 BB22 BB83 BB93 BB96

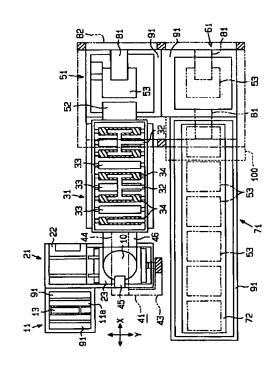
CA01 CD22

### (54) 【発明の名称】 ウェハの洗浄装置

#### (57)【要約】

【課題】 研磨済みウェハの投入作業と洗浄済みウェハの回収作業とをほぼ同一の場所で行うことができ、作業効率を良好なものとすることができるウェハの洗浄装置を提供する。

【解決手段】 洗浄装置の始端部には予備水槽11が配設されるとともに、終端部には搬送洗浄槽71が配設されている。予備水槽11と搬送洗浄槽71の間には始端部から終端部へ順番に送出槽21、洗浄機構31、集積槽51及び超音波洗浄槽61の各水槽が配列されている。洗浄機構31、集積槽51、超音波洗浄槽61及び搬送洗浄槽71は平面から見てほぼコの字状に配列されるとともに、洗浄機構31と搬送洗浄槽71とが近接して配置されるととにより、洗浄装置が全体として2列平行状をなしている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層した研磨済みウェハを一枚ずつ送り 出す送出機構と、

1

送出機構により送り出されるウェハを払拭手段によって 一枚ずつ洗浄する洗浄機構と、

洗浄機構から送り出されるウェハをラック内に積層状態 で集積して洗浄する2次洗浄機構と、

2次洗浄機構から送り出されるウェハをラック内に積層 した状態で洗浄しながら取出位置へと移動させる搬送洗 浄機構とを備え、これらによる洗浄工程の開始位置であ 10 る始端部とほぼ隣接する位置に洗浄済みウェハが回収さ れる終端部を配設するように構成したウェハ洗浄装置。

【請求項2】 前記各機構を全体として2列平行状に配 列し、一方の列を洗浄されながら進んだウェハが一方の 列の終端において他方の列に移行され、他方の列を一方 の列の進行方向とは反対方向へ進み、洗浄工程の開始位 置とほぼ隣接する位置で、洗浄済みウェハが回収される ように構成した請求項1記載のウェハの洗浄装置。

【請求項3】 前記送出機構は研磨済みウェハを積層し て純水内に浸漬する送出槽と、送出槽の上方に設けら れ、積層状態で送出槽内に浸積されているウェハを上方 から一枚ずつ送り出す送出装置とを備えた請求項1又は 請求項2に記載のウェハの洗浄装置。

【請求項4】 前記2次洗浄機構は洗浄機構から送り出 されるウェハをラック内に積層状態で集積して純水内に 浸漬する集積槽と、ラック内に積層されたウェハを弱酸 性の洗浄液内に浸漬して超音波を作用させる超音波洗浄 槽とを備えた請求項1から請求項3のいずれかに記載の ウェハ洗浄装置。

【請求項5】 前記送出機構よりも始端部側には、研磨 30 済みウェハを純水に浸漬して予備洗浄する予備水槽を設 けた請求項1から請求項4のいずれかに記載のウェハの 洗浄装置。

【請求項6】 前記洗浄機構内には上下で一対をなす送 りローラと、同じく上下で一対をなす払拭手段とが交互 に複数対配置され、払拭手段を洗浄機構内において回転 可能に構成し、その回転方向を送りローラの回転方向と 逆回転として、純水のシャワーの中をウェハが送りロー ラによって進行方向へ送られながら、回転ブラシによっ て洗浄されるように構成した請求項1から請求項5のい 40 ずれかに記載のウェハの洗浄装置。

【請求項7】 前記集積槽の純水内にラックを斜状に配 置し、洗浄機構からのウェハを順次積層状に受け入れる とともに、ラツクが満杯になったときに、ラックを引き 上げ、隣接する超音波洗浄槽へ搬送するロボット装置を 設けた請求項4から請求項6のいずれかに記載のウェハ の洗浄装置。

【請求項8】 前記集積槽及び超音波洗浄槽のうち少な くとも一方は有底筒状に形成され、その上縁には溢水用 周の一部には溢水樋を設け、この溢水樋にはドレン回収 手段を設けた請求項4から請求項7のいずれかに記載の ウェハの洗浄装置。

【請求項9】 前記搬送洗浄機構はラック内に積層され たウェハを純水内に浸漬する搬送洗浄槽と、搬送洗浄槽 の内底部に設けられ、駆動装置を有するベルトコンベア とを備えるとともに、前記超音波洗浄槽で超音波洗浄を 終わったウェハを、前記ロボット装置によりその始端部 へ搬入し、純水に浸漬して前記弱酸性の洗浄液を洗い流 しながら、終端部の取出位置へ搬送するものである請求 項7又は請求項8に記載のウェハの洗浄装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば半導体ウ ェハを研磨加工した後、その表面に付着する切粉、砥粒 等を取り除くためのウェハの洗浄装置に関するものであ る。

[0002]

20

【従来の技術】一般に、例えば半導体ウェハ等のウェハ は半導体材料、セラミック等よりなる円柱状のインゴッ トを所定厚さにスライス加工することにより、平面円形 の薄板状に形成され、ラップ盤にて研磨処理された後、 表面に付着した切粉、砥粒等を取り除くために洗浄装置 にて洗浄される。そして、洗浄装置は予備洗浄、ブラシ 洗浄、超音波洗浄等の複数の洗浄工程を経てウェハを洗 浄するために各冼浄工程を行う複数の水槽より構成さ れ、これら各水槽がラップ盤の近傍位置から一直線状に 延びるように配設されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記洗浄装 置は直線状に配設されることから、洗浄装置の始端部に おいて研磨済みウェハを洗浄装置内に投入する作業と、 終端部において洗浄済みウェハを回収する作業とを離れ た箇所で別々に行う必要がある。作業者はこれら各作業 を行う度に作業場所を移動しなければならず、その移動 が煩雑なものとなり、作業の効率化を図りづらいという 間題があった。

【0004】この発明は、このような従来技術に存在す る間題点に着目してなされたものである。その目的とす るところは、研磨済みウェハの投入作業と洗浄済みウェ ハの回収作業とをほぼ同一の場所で行うことができ、作 業効率を良好なものとすることができるウェハの洗浄装 置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、請求項1に記載のウェハ洗浄装置の発明は、積層 した研磨済みウェハを一枚ずつ送り出す送出機構と、送 出機構により送り出されるウェハを払拭手段によって一 枚ずつ洗浄する洗浄機構と、洗浄機構から送り出される の切欠を複数個形成するとともに、その上縁外周又は外 50 ウェハをラック内に積層状態で集積して洗浄する2次洗

4

浄機構と、2次洗浄機構から送り出されるウェハをラック内に積層した状態で洗浄しながら取出位置へと移動させる搬送洗浄機構とを備え、これらによる洗浄工程の開始位置である始端部とほぼ隣接する位置に洗浄済みウェハが回収される終端部を配設するように構成したものである。

3

【0006】請求項2に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項1に記載の発明において、前記各機構を全体として2列平行状に配列し、一方の列を洗浄されながら進んだウェハが一方の列の終端において他方の列に移行 10され、他方の列を一方の列の進行方向とは反対方向へ進み、洗浄工程の開始位置とほぼ隣接する位置で、洗浄済みウェハが回収されるように構成したものである。

【0007】請求項3に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項1又は請求項2に記載の発明において、前記送出機構は研磨済みウェハを積層して純水内に浸漬する送出槽と、送出槽の上方に設けられ、積層状態で送出槽内に浸積されているウェハを上方から一枚ずつ送り出す送出装置とを備えたものである。

【0008】請求項4に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項1から請求項3のいずれかに記載の発明において、前記2次洗浄機構は洗浄機構から送り出されるウェハをラック内に積層状態で集積して純水内に浸漬する集積槽と、ラック内に積層されたウェハを弱酸性の洗浄液内に浸漬して超音波を作用させる超音波洗浄槽とを備えたものである。

【0009】請求項5に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項1から請求項4のいずれかに記載の発明において、前記送出機構よりも始端部側には、研磨済みウェハを純水に浸漬して予備洗浄する予備水槽を設けたものである。

【0010】請求項6に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項1から請求項5のいずれかに記載の発明において、前記洗浄機構内には上下で一対をなす送りローラと、同じく上下で一対をなす払拭手段とが交互に複数対配置され、払拭手段を洗浄機構内において回転可能に構成し、その回転方向を送りローラの回転方向と逆回転として、純水のシャワーの中をウェハが送りローラによって進行方向へ送られながら、回転ブラシによって洗浄されるように構成したものである。

【0011】請求項7に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項4から請求項6のいずれかに記載の発明において、前記集積槽の純水内にラックを斜状に配置し、洗浄機構からのウェハを順次積層状に受け入れるとともに、ラックが満杯になったときに、ラックを引き上げ、隣接する超音波洗浄槽へ搬送するロボット装置を設けたものである。

【0012】請求項8に記載のウェハ洗浄装置の発明 される。前記搬送洗浄槽71は超音波洗浄槽61に対しは、請求項4から請求項7のいずれかに記載の発明にお X方向の左側に隣接する位置に配設され、洗浄機構31いて、前記集積槽及び超音波洗浄槽のうち少なくとも 50 及び集積槽51の延びる方向と反対方向に延びるととも

方は有底筒状に形成され、その上縁には溢水用の切欠を 複数個形成するとともに、その上縁外周又は外周の一部 には溢水樋を設け、この溢水樋にはドレン回収手段を設 けたものである。

【0013】請求項9に記載のウェハ洗浄装置の発明は、請求項7又は請求項8に記載の発明において、前記搬送洗浄機構はラック内に積層されたウェハを純水内に浸漬する搬送洗浄槽と、搬送洗浄槽の内底部に設けられ、駆動装置を有するベルトコンベアとを備えるとともに、前記超音波洗浄槽で超音波洗浄を終わったウェハを、前記ロボット装置によりその始端部へ搬入し、純水に浸漬して前記弱酸性の洗浄液を洗い流しながら、終端部の取出位置へ搬送するものである。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、この発明を半導体ウェハの 洗浄装置に具体化した実施形態を、図面に基づいて詳細 に説明する。

【0015】図1に示すように、本実施形態の洗浄装置において、図1で左上となる始端部には予備水槽11が配設されるとともに、図1で左下となる終端部には搬送洗浄機構を構成する搬送洗浄槽71が配設されている。予備水槽11と搬送洗浄槽71の間には始端部から終端部へ順番に送出機構を構成する送出槽21、洗浄機構31、2次洗浄機構を構成する集積槽51及び超音波洗浄槽61の各水槽が配列されている。以下、これら各水槽の配置構成について説明する。なお、これ以降の文章中ではX方向とは図1で左右方向を示し、Y方向とは図1で上下方向を示すものとする。

【0016】前記送出槽21は予備水槽11に対しX方 向の右側に隣接する位置において、Y方向に延びるように配設され、平面から見て予備水槽11とともに逆し字状をなしている。送出槽21の上面において、予備水槽11の隣接位置には投入ステーション22が設けられている。搬送ステーション23に対しX方向の右側に隣接する位置には洗浄機構31がX方向に延びるように配設されている。洗浄機構31に対しX方向の右側に隣接する位置には集積シュータ52を介して集積槽51が配設されるとともに、洗浄機構31から送り出されたウェハ10は集積槽51内のラック53に集積されるようになっている。上記の予備水槽11、送出槽21、洗浄機構31及び集積槽51は平面から見て略クランク状をなすように配列されている。

【0017】集積槽51に対しY方向の下側に隣接する位置には超音波洗浄槽61が配設されるとともに、集積槽51から搬送されたウェハ10が弱酸性の洗浄液内に浸漬されて、超音波を作用させることにより超音波洗浄される。前記搬送洗浄槽71は超音波洗浄槽61に対しX方向の左側に隣接する位置に配設され、洗浄機構31及び集積槽51の延びる方向と反対方向に延びるととも

に、取出位置となる終端部が予備水槽 1 1 のほぼ隣接位 置にまで達している。

【0018】洗浄機構31、集積槽51、超音波洗浄槽61及び搬送洗浄槽71は平面かを見てほぼコの字状に配列されている。さらに、洗浄機構31と搬送洗浄槽71とが近接して配置されることにより、送出槽21の搬送ステーション23から集積槽51までの一列と超音波洗浄槽61及び搬送洗浄槽71の一列とが平行に配列され、各水槽は全体として2列平行状をなしている。そして、ウェハ10は予備水槽11から集積槽51までの一10方の列を図中で右方向へと進んだ後、その終端において超音波洗浄槽61から搬送洗浄槽71までの他方の列に移行されて、他方の列を図中で左方向へ進むようになっている。

【0019】なお、搬送ステーション23の上方には送出装置41が設けられ、積層状態のウェハ10を上方から一枚ずつ洗浄機構31へと送り出すようになっている。また、集積槽51、超音波洗浄槽61及び搬送洗浄槽71の始端部の上方にはレール82が設けられるとともに、このレール82にはロボット装置81がX方向及20びY方向に往復動可能に取付けられている。このロボット装置81はラック53内に積層されたウェハ10を集積槽51から超音波洗浄槽61まで搬送した後、超音波洗浄槽61から搬送洗浄槽71まで搬送するようになっている。

【0020】次に、前記各水槽の構成について詳細に説 明する。図2に示すように、予備水槽11は上面を開口 した四角箱状に形成されるとともに、その内部は前後一 対の仕切壁12により3つの空間に仕切られ、両仕切壁 12の間の空間が予備洗浄室11a、前側及び後側の空 30 間が溢水樋91となっている。予備水槽11の底壁上に は予備洗浄室11a内の中央に位置するようにほぼ長四 角箱状をなすウェハ収納箱 13 が予備水槽 11内から取 出及び収納することができるように載置されており、こ のウェハ収納箱13内に研磨加工後のウェハ10が収容 される。ウェハ収納箱13の両短側壁は全体として四角 枠状をなすようにその内側に純水導入孔13aが切り欠 き形成されるとともに、それぞれの上端部が上方へ突出 形成されることにより、ウェハ収納箱13を手で持つた めの把持部13bとなっている。また、ウェハ収納箱1 3の両長側壁には多数の流通孔13cが透設されてい

【0021】ウェハ収納箱13の一短側壁と対応する位置となる予備水槽11の側壁内面には、上下方向に延びる一対のガイド壁14がウェハ収納箱13の短側壁を前後両方向から挟み込むように対向して突設されている。対向するガイド壁14の間には噴出ノズル15が突設されている。この噴出ノズル15からは純水が所定圧力で噴出されるとともに、両ガイド壁14にその噴出方向を案内された純水は純水導入孔13aからウェハ収納箱1

3内へと導かれ、ウェハ収納箱13内から流通孔13cを介して予備洗浄室11a内へと流れるようになっている。なお、純水は予備洗浄室11aから溢れ出すように常時供給され続ける。各ガイド壁14の先端内面にはそれぞれガイド凹条14aが切り欠き形成されるとともに、これらガイド凹条14a内にウェハ収納箱13の側縁が係合されることによって、ウェハ収納箱13は予備洗浄室11a内で位置ずれしないように保持されている。

【0022】前記各仕切壁12はその高さが予備水槽11の高さよりも低くなるように形成されるとともに、それぞれの上縁にはV字状をなす溢水用切欠き92が複数個形成され、予備洗浄室11aから溢れ出した純水が各溢水樋91内に効率よく導かれるように構成されている。予備水槽11の底壁内面には各溢水樋91と対応するようにそれぞれ図示されないドレン孔が貫設され、これらドレン孔から溢水樋91内に導かれた純水が回収されるようになっている。

【0023】そして、研磨処理後のウェハ10はウェハ収納箱13内に収容されて純水内に浸漬されるとともに、噴出ノズル15から噴出された純水が予備洗浄室11a内へと流出する際、その表面に付着したスラリー、切粉等が概ね洗い流される。なお、ウェハ10の表面から除去されたスラリー、切粉等は予備洗浄室11a内において純水の水面に浮き上がるとともに、純水が溢水樋91内に溢れ出す際に溢水樋91内へと導かれ、ドレン孔から回収される。

【0024】図3に示すように、送出槽21は上面が開口された長四角箱状をなすカバー水槽21aと、カバー水槽21aの内側に収容され、上面が開口された長四角箱状をなす水槽本体21bとから構成されている。カバー水槽21aの上端外周縁と水槽本体21bの上端外周縁との間には溢水溝93が形成されている。投入ステーション22において、水槽本体21bの開口部にはその上面を覆うように支持蓋24が設けられるとともに、この支持蓋24上面にはガイド部材を構成する一対の第1ガイドレール25が所定間隔をおいて平行に敷設されている。支持蓋24の第1ガイドレール直近位置には覗き孔24aが切り欠き形成されており、この覗き孔24aから水槽本体21b内を点検することができるようになっている。

【0025】搬送ステーション23において、カバー水槽21aの側部には支柱42が立設されている。支柱42の側面には昇降アーム26が昇降可能に支持されるとともに、昇降アーム26上には支持板27が支持されている。支持板27の上面にはガイド部材を構成する一対の第2ガイドレール28が第1ガイドレール25と同一間隔をおいて同一方向に延長配置されている。そして、昇降アーム26が図示しない駆動機構により支柱42に対して昇降するとともに、昇降アーム26の昇降により

第2ガイドレール28が第1ガイドレール25の延長線 上に配置されるようになっている。

【0026】第1ガイドレール25及び第2ガイドレー ル28上を移動できるように支持されたウェハストッカ 29は矩形状をなし、その上面にはほぼU字状をなすウ ェハ収容部29 aが凹設されている。このウェハストツ カ29は投入ステーション22において、そのウェハ収 容部29 a内に複数枚のウェハ10が積層状態で収容さ れ、位置決め保持されるとともに、第1ガイドレール2 5及び第2ガイドレール28に案内されながら搬送ステ 10 ーション23へ移動される。その後、ウェハ10はウェ ハストツカ29に位置決め保持されたままの状態で昇降 アーム26が下降することにより水槽本体21b内の純 水に浸漬される。すると、ウェハ10間に純水が浸入 し、剥離性が高められる。

【0027】図1及び図3に示すように、送出装置41 を構成する支持アーム43はL字状をなし、前記支柱4 2の上端から搬送ステーション23の後方へ延びるよう に突設されている。支持アーム43の先端と、前記洗浄 機構31の側面との間にはガイドアーム44が架設され 20 ている。ガイドアーム44の下面には図示されないシリ ンダを介して搬送部材45がガイドアーム44の延びる 方向に移動できるように取付けられている。搬送部材4 5はその下面に段差部45aを有するとともに、図示さ れない純水噴射装置が内装されており、この段差部45 aから下方へと純水を噴射することができるようになっ ている。

【0028】前記搬送ステーション23において、ウェ ハストッカ29を挟んで搬送部材45と対向する位置に は送出シュータ46が洗浄機構31に向かうほど低くな 30 る斜面状をなすように設けられている。送出シュータ4 6の上面には複数の噴射孔46aが穿設されており、C の噴射孔46aから上方へ向かって純水を噴射すること ができるようになっている。

【0029】図4(a)、(b) に示すように、ウェハ 10を洗浄機構31へ送り出す際、前記昇降アーム26 が所定位置まで上昇するとともに、積層された複数枚の ウェハ10には送出シュータ46の噴射孔46aから純 水が噴射されるようになっている。この状態で毛細管現 象により純水が各ウェハ10間に浸み込み、各ウェハ1 40 0間の剥離が容易なものとなっている。 最上部のウェハ 10の側端面には搬送部材45が係合され、シリンダの 伸長により最上部のウェハ10は洗浄機構31へ向かっ て押し出される。このとき、2枚目以降のウェハ10は その側端面が送出シュータ46の側面に当接され、洗浄 機構31への移動を規制されるようになつている。

【0030】搬送部材45が移動する際には、段差部4 5 a から純水が噴射されることにより 2 枚目以降のウェ ハ10が下方に押し付けられるように構成されている。 送出シュータ46上に押し出されたウェハ10はその裏 50 とともに、各回転ブラシ34は各送りローラ33の回転

面に純水が噴射されることにより浮遊力を付与された状 態でスムーズに斜面を降下するとともに、裏面の汚れが 除去される。ウェハ10が送出シュータ46上面を滑り 落ちながら洗浄機構31へと送り出されると、搬送部材 45は元の位置へ復帰し、その後、昇降アーム26がウ ェハ10を一枚分だけ上昇させる。そして、送出装置4 1は上記動作を複数回繰り返すことにより、積層状態の ウェハ10を洗浄機構31へ一枚ずつ送り出すように構 成されている。

【0031】図1及び図5に示すように、洗浄機構31 を構成する洗浄ケース31 dは上面に開口部を有する四 角箱状に形成されるとともに、その開口部は蓋部35に よって覆われている。洗浄ケース31dの始端部側壁に は挿入口31aが設けられ、この挿入口31aから送出 シュータ46上面を滑り落ちてきたウェハ10が挿入さ れる。洗浄ケース31 dの終端部側壁には送出口31 b が設けられ、送出口31bから排出されたウェハ10 は、送出口31bの直近において送出口31bから離間 するほど低くなる斜面状に設けられた集積シュータ52 上を滑落しながら集積槽51へと送られる。

【0032】洗浄ケース31d内には上下で一対をなす 送りローラ33と、同じく上下で一対をなす払拭手段と しての回転ブラシ34とが交互に複数対配置されてい る。各回転ブラシ34と対応する位置となる洗浄ケース 31 d内の上部には洗浄シャワー32が配設されるとと もに、この洗浄シャワー32から洗浄ケース31d内に 純水が噴出されるようになっている。

【0033】図6(a)に示すように、回転ブラシ34 は洗浄ケース31dの各側壁にベァリング36を介して 回転可能に支持された押さえ軸37と支持軸38との間 に架設されている。押さえ軸37上にはコイルスプリン グ39a、カバーボックス39b等よりなり、押さえ軸 37を洗浄ケース31 d内へ挿入させる方向に付勢する 付勢機構39が設けられており、回転ブラシ34の芯金 34aと押さえ軸37とが接離可能に構成されている。 また、回転ブラシ34の他端は支持軸38に対し係脱可 能に構成されている。そして、付勢力に抗し押さえ軸3 7を引っ張ることによって回転ブラシ34は容易かつ迅 速に取付け及び取外しができるように構成されている。

なお、図示されてはいないが、送りローラ33も回転ブ ラシ34とほぼ同一構成となっており、ワンタッチで取 付け及び取外しができるようになつている。

【0034】図6(b)に示すように、洗浄シャワー3 2の配管はその根元にカプラー機構32aが設けられる ことにより、洗浄ケース31dに対してワンタッチで取 付け及び取外しができるようになっている。

【0035】図5に矢印で示すように、各送りローラ3 3は洗浄ケース31dの側部に設けられた駆動装置によ りウェハ10を送出口31bへと送る方向へ回転される

方向と逆方向へ回転される構成となっている。上下の送 りローラ間及び上下の回転ブラシ34間には間隙が設け られており、ウェハ10は各送りローラ33の表面に摺 接されながら間隙を通って送出口31bの方向へ送られ るとともに、各回転ブラシ34によりその表面の付着物 が擦り取られる。なお、各回転ブラシ34はその毛羽が 螺旋状をなすように植毛されており、その内側に巻き込 んだ付着物を洗浄ケース31dの側部へ寄せ集めるよう になっている。そして、寄せ集められた付着物は洗浄後 の純水に混入された状態で、洗浄ケース31 dの底壁に 10 貫設された複数の吸込口31 cから回収される。

9

【0036】図7及び図8(a), (b) に示すよう に、集積槽51は上面を開口した四角箱状に形成され、 その内部には純水がオーバーフロー状態で供給されると ともに、上縁には溢水用切欠き92が複数個形成されて いる。集積槽51の上縁外周には溢水樋91が設けられ るとともに、溢水樋91には図示されないドレン回収手 段としてのドレン孔が設けられており、このドレン孔か らオーバーフローした純水が回収されるようになってい

【0037】集積槽51の底壁上には支持柱54が立設 されるとともに、この支持柱54は集積シュータ52と ほぼ直交する方向に延びるように斜状に配置されてい る。支持柱54の側面には昇降板55が昇降可能に支持 されるとともに、昇降板55の下端面には横方向に延び る前後一対の載置アーム55aが突設されている。両載 置アーム55a上には前面に開口部を有する四角箱状を なすラツク53が載せられるとともに、支持柱54が斜 状に配置されることによりこのラック53もまた斜状に 配置されている。

【0038】そして、集積シュータ52上を滑落してき たウェハ10はラツク53内に受け入れられるととも に、ウェハ10を一枚ずつ受け入れる毎に昇降板55及 びラツク53が下降することによって、順次各段部に離 間積層状に収容される。なお、ラック53の内壁面には 所定間隔おきに切り欠き溝53aが設けられており、こ の切り欠き溝53a内にウェハ10の両側部が係合され ることによって、ウェハ10はラック53内に所定間隔 をおいて積層状に収容される。

【0039】図9(a), (b) に示すように、ラック 53が満杯になったとき、昇降板55は支持柱54のほ ぼ上端まで上昇するように構成されている。そして、昇 降板55とともに上昇された満杯のラック53はロボッ ト装置81により引き上げられ、前記超音波洗浄槽61 へと搬送されるようになっている。

【0040】ロボット装置81を構成する移動台82a は前記レール82に移動可能に支持されている。回動支 持板83は移動台82aと回動支持板83との間に介装 された回動シリンダ83aの伸縮によって移動台82a に対し回動できるようになっている。回動支持板83上 50 から回収されるとともに、混入されたごみがフィルタ6

には引き上げアーム84が支持されている。回動支持板 83と引き上げアーム84との間には引き上げシリンダ 84 aが介装されるとともに、その伸縮によって引き上 げアーム84は回動支持板83に対し上下方向に移動可 能に構成されている。なお、ウェハ10がラック53内 に集積されている際、ロボット装置81は待機状態とな っており、この状態で移動台82 a に対し、回動支持板 83及び引き上げアーム84は支持柱54と平行に延び るように位置保持されている。

【0041】引き上げアーム84の下端には把持アーム 85が設けられている。把持アーム85は引き上げアー ム84の下端に対し回動可能に取付けられた回動基台8 5 a と、回動基台 8 5 a の側面から突設された一対の把 持爪85bとから構成されている。一対の把持爪85b は互いに接近又は離間可能であり、ラック53の上端を 両側から挟み込んで把持するようになっている。回動基 台85aと引き上げアーム84との間にはアームシリン ダ85cが介装されるとともに、アームシリンダ85c の伸縮によって、引き上げアーム84に対し把持アーム 85が回動できるようになっている。なお、把持アーム 85は待機状態で一対の把持爪85bが引き上げアーム 84と直交する方向に延びるように位置保持されてい る。

【0042】図9(a)に示すように、ラック53を搬 送する際には、一対の把持爪85bにラック53が係合 された状態で引き上げアーム84が上方に引き上げられ るとともに、回動支持板83及び引き上げアーム84が 移動台82 a に対して反時計方向に回動されて、両載置 アーム55a上からラツク53が持ち上げられる。そし 30 て、図9(b)に示すように、把持アーム85が時計方 向に90°回動されることにより、ラック53はその開 口部を上に向けた状態で搬送される。

【0043】図1及び図10に示すように、超音波洗浄 槽61は有底四角筒状に形成され、内部には弱酸性の洗 浄液がオーバーフロー状態で供給されるとともに、その 上縁外周には溢水樋91が設けられている。なお、超音 波洗浄槽61の上縁には集積槽51と同様の溢水用切欠 き92が複数個形成されている。ロボット装置81によ り集積槽51から搬送されたラック53は、その開口部 を上方に向けたまま超音波洗浄槽61の中央において底 まで沈められ、図示されない超音波発生器によって超音 波洗浄されるようになっている。

【0044】溢水樋91の底部にはドレン孔91aが設 けられ、このドレン孔91aには循環パイプ62の一端 が接続されるとともに、その他端は超音波洗浄槽61の 底部に設けられた戻しノズル63に接続されている。循 環パイプ62の途中にはポンプ64及びフィルタ65が 連結されている。そして、超音波洗浄槽61内からメー パーフローした洗浄液は溢水樋91内のドレン孔91a

11. 5で取り除かれ、戻しノズル63から超音波洗浄槽61

内へと戻されることによって循環可能となっている。 【0045】図1に示すように、搬送洗浄槽71は上面 を開口した長四角箱状に形成され、内部には純水がオー バーフロー状態で供給されるとともに、その上縁外周に は溢水樋91が設けられ、オーバーフローした純水を回 収するようになっている。搬送洗浄槽71の内底部には 図示されない駆動装置を備えたベルトコンベア72が設 けられるとともに、ベルトコンベア72上にはその始端 部から終端部にかけて複数のラック53が載せられてい 10 る。そして、搬送洗浄槽71内のラック53は純水中に 浸漬されながら移動する際、超音波洗浄槽61内にて付 着した弱酸性の洗浄液が洗い流されるとともに、終端部 まで移動された後、搬送洗浄槽71内から取り出され る。また、終端部でラック53が取り出された状態で、 ベルトコンベア72はラック1個分だけ移動した位置で その駆動が停止されるようになっており、その始端部に 超音波洗浄槽61から搬送されてくる新たなラツク53 を載せるためのスペースを確保するようになっている。 【0046】次に、前記ウェハの洗浄装置について、そ 20 の動作を説明する。さて、研磨処理後のウェハ10は、 まず、作業者の手又はロボツトにより予備水槽11のウ ェハ収納箱13内に投入される。予備水槽11内におい て、ウェハ10は純水に浸漬された状態でその表面に噴 出ノズル15から純水が吹き付けられることにより、所 定時間だけ予備洗浄される。この予備洗浄の間に作業者 は搬送洗浄槽71の終端部からラツク53を取り出し、 洗浄済みウェハ10を回収する。予備洗浄後のウェハ1 0は送出槽21の投入ステーション22上に移動された ウェハストッカ29のウェハ収容部29a内に作業者の 30 手又はロボットにより積み重ねて収容された後、ウェハ ストツカ29とともに搬送ステーション23上に移動さ れる。

【0047】図4(a)に示すように、搬送ステーショ ン23上からウェハ10を洗浄機構31へ送り出すとき には、まず、昇降アーム26が所定高さまで上昇して、 ウェハ10を所定位置に保持する。次いで、図4(b) に示すように、搬送部材45が移動することにより、最 上部のウェハ10から順番に一枚ずつ洗浄機構31へ自 動的に送り込まれる。

【0048】ウェハ10を押し出し、搬送部材45が元 の位置へ戻った後、送出装置41はその作動を一時停止 して待機状態となる。送出槽21から送り出されたウェ ハ10は洗浄機構31内で回転ブラシ34によりその表 面の付着物が擦り取られた後、集積槽51のラック53 内に収容される。ウェハ10がラック53内に収容され たことがセンサにより検知されると、送出装置41はそ の作動を再開して、次のウェハ10を洗浄機構31内に 送り込む。そして、上記操作が複数回繰り返され、ラツ ク53内にウェハ10が満杯になると、ロボツト装置8 50 おいて、洗浄装置の設置スペースを節約することがで

1が作動し、ラック53に収容された状態の複数枚のウ ェハ10が集積槽51から超音波洗浄槽61へ搬送され

【0049】ラツク53内にウェハ10が満杯になった 後、ロボツト装置81がラツク53を搬送するときに は、まず、図9(a)に示すように、集積槽51内にお いて、昇降板55が支持柱54の最上部まで上昇し、純 水中からラック53を引き上げる。このとき、支持柱5 4の上部にはロボット装置81の把持アーム85が待機 しており、両把持爪85bが互いに接近することにより ラック53が把持される。ラツク53が把持アーム85 に把持された後、図9(b)に示すように、引き上げア ーム84は上昇し、載置アーム55a上からラック53 を持ち上げながら、回動支持板83とともに反時計方向 に回動する。この後、把持アーム85が時計方向に90 回動することにより、図9(b)中に2点鎖線で示す ように、ラック53はウェハ10が鉛直方向に延びるよ うにその開口部を上に向けた状態でロボット装置81に 支持され、移動台82 aがレール82 に沿って移動する ことにより超音波洗浄槽61の上方へ移行される。

【0050】超音波洗浄槽61の上方で引き上げアーム 84はこのままの状態で下降し、ラック53を把持アー ム85に把持させたまま弱酸性の洗浄液に浸漬させる。 ラック53内のウェハ10が所定時間だけ超音波洗浄さ れ、表面の微細な付着物を除去された後、ロボット装置 81はラック53を搬送洗浄槽71の始端部まで移動さ せるとともに、ここで把持アーム85によるラック53 の把持を解除した後、再び集積槽51の上方へ戻って待 機状態となる。

【0051】ラック53が載置されたことをセンサによ り検知したベルトコンベァ72は始端部にラツク53の 1個分に相当するスペースが空くまで駆動した後、次の ラック53が載置されるまで待機状態となる。そして、 作業者は次の研磨済みウェハ10を予備水槽11内に投 入し、上記同様の操作を繰り返して洗浄作業を行う。な お、ロボット装置81によるラック53の搬送が終了す るまで送出装置41、洗浄機構31及び集積槽51にお ける作業は全て待機状態とされ、各作業はロボット装置 81が集積槽51の上方へ戻った後に再開される。

【0052】前記の実施形態によって発揮される効果に ついて、以下に記載する。

予備水槽11と搬送洗浄槽71の終端部とがほぼ隣 接する位置に配設されている。これにより、作業者はそ の作業場所をほとんど移動することなく研磨済みウェハ 10の洗浄装置への投入作業と、洗浄済みウェハ10の 回収作業とを行うことができるため、作業効率を良好な ものとすることができる。

【0053】・ 洗浄装置を構成する各水槽を2列平行 状に配列したことから、工場内の限られたスペース内に き、省スペース化を図ることができる。

【0054】・ 送出槽21の純水内に積層状態にある 複数枚のウェハ10を浸漬するように構成したことか ら、各ウェハ10間の剥離を容易に行うことができ、送 出装置41により送出槽21から洗浄機構31へとウェ ハ10をスムーズに送り出すことができる。

13

【0055】・ 複数枚のウェハ10は集積槽51でラ ツク53内に集積された後、超音波洗浄槽61でまとめ て超音波洗浄されるようになっているため、ウェハ10 を一枚ずつ超音波洗浄する必要がなく、洗浄を効率よく 10 行うととができる。

【0056】・ 洗浄装置の始端部に予備水槽11を設 けたことにより、送出槽21の前段階で研磨直後のウェ ハ10の表面の付着物を概ね洗い流すことができる。こ のため、送出槽21内の純水が汚れることを防止し、純 水中に混入された付着物により積層状態のウェハ10を 一枚ずつ送り出すとき、ウェハ10の表面の傷付きを防 止することができる。

【0057】・ 洗浄機構31内にはウェハ10を集積 槽51へと送り出すための送りローラ33とウェハ10 20 表面の付着物を擦り取る回転ブラシ34とが備えられて いる。この回転ブラシ34を送りローラ33と逆回転と したことにより、例えば粘着性の付着物等もほぼ確実に 擦り落とすことができる。

【0058】・ 集積槽51内においてラック53を斜 状に配置したことにより、集積シュータ52から滑落し てくるウェハ10をスムーズに効率よく受け止めること がてきる。加えて、ロボット装置81により斜状に配置 されたラック53を自動的に超音波洗浄槽61へと移行 することができる。

【0059】・ 集積槽51及び超音波洗浄槽61を有 底四角筒状に形成して、その上縁に溢水用切欠き92を 設けるとともに、上縁外周に溢水樋91を設けたことに より、集積槽51及び超音波洗浄槽61内から付着物が 混入された状態で溢れ出す純水を外部に漏らすことなく 効率よく回収することができる。

【0060】・ 搬送洗浄槽71内にベルトコンベア7 2を設け、弱酸性の洗浄液を洗い流しながら終端部まで 搬送するように構成したことにより、弱酸性の洗浄液の 洗い流し及び取出位置までのウェハ10の搬送といった 40 2つの作業を同時に行うことができ、作業効率をより良 好なものとすることができる。

【0061】なお、本実施形態は、次のように変更して 具体化することも可能である。

図1に鎖線で示すように、超音波洗浄槽61と搬送 洗浄槽71との間に純水洗浄機構100を設けてもよ い。この純水洗浄機構100は有底四角筒状をなし、そ の内部には純水を所定圧力で噴出する噴出ノズルを備え ており、ラック53内に積層されたウェハ10に純水を 所定時間吹き付けることによって、その表面に付着した 50 者の手によるウェハ10の投入工程を簡略化することが

弱酸性の洗浄液を洗い流すようになっている。このよう に構成した場合、ウェハ10の表面に付着した弱酸性の 洗浄液をほぼ確実に洗い流すことができる。

【0062】・ 送出槽21を予備水槽11と兼用して もよい。この場合、図11及び図12 (a) に示すよう に、送出槽21は有底四角筒状に形成され、その内部は 図示されないノズルにより、純水が所定圧力で常に噴出 されるようになっている。送出槽21の始端部には図示 されない研磨装置から延びる投入シュータ101が設け られるとともに、終端部には洗浄機構31へ延びる送出 シュータ46が設けられている。投入シュータ101と 送出シュータ46の間には支持柱54が投入シュータ1 01と直交する方向に延びるように斜状に立設されてい

【0063】支持柱54の側面には昇降板55が支持柱 54上を昇降でき、かつ回動できるように取付けられて いる。昇降板55の下面からは一対の載置アーム55a が突設されるとともに、一対の載置アーム55a上には ウェハ10を集積するためのラツク53が斜状に配置さ れている。このラック53は前面及び後面の両面が開口 されている。送出槽21の側部には支柱42が立設され ている。この支柱42からラック53の始端部側に向か って図示されないシリンダを備えた逆L字状をなす支持 アーム43が突設されるとともに、支持アーム43はシ リンダの伸縮により送出槽21の幅方向に移動可能とな っている。支持アーム43の先端には図示されないシリ ンダを介して搬送部材45が取付けられ、この搬送部材 45はシリンダの伸維により送出槽21の長さ方向(図 11において左右方向) に移動可能となっている。

【0064】図12(a)に示すように、研磨済みウェ ハ10は作業者の手により投入シュータ101に載せら れ、この上を滑落しながらラック53の前面からその内 部に収容される。ラツク53内にウェハ10が一枚ずつ 収容される度に昇降板55か載置アーム55aとともに 支持柱54に沿って下降し、ラック53内のウェハ10 を純水に浸漬させ、予備洗浄が行われる。図12(b) に示すように、ラツク53が満杯になると、昇降板55 はウェハ10を純水に浸漬させた状態で載置アーム55 aとともに支持柱54に対して反時計方向に回動する。

この状態で支持アーム43が伸長し、ラツク53の前面 に搬送部材45を移動させるとともに、搬送部材45が 送出槽21の終端部方向(図。11において左右方向) に移動し、ラツク53の後面からウェハ10を送出シュ ータ46上に押し出す。

【0065】そして、送出シュータ46上のウェハ10 は送出シュータ46上を滑落しながら、洗浄機構31へ 搬送される。このように構成した場合、予備水槽11分 の設置スペースを省略することができ、洗浄装置の小型 化を図ることができるとともに、実施形態で示した作業 (9)

できる。

【0066】・ 例えば、図13(a)に示すように、予備水槽11を有底四角筒状に形成し、その上縁に溢水用切欠き92を設けるとともに、上端外周縁に溢水樋91を設けてもよい。この場合、排水を回収するためのドレン孔は1つでよい。あるいは、図13(b)に示すように、予備水槽11の両側部上縁に溢水用り欠き92を設けるとともに、上端外周縁において、その両側部にそれぞれ溢水樋91を設けてもよい。この場合、排水を回収するためのドレン孔は2つ必要となる。さらには、図 1013(b)に示すように、集積槽51の両側部上縁に溢水用切欠き92を設け、これと対応するように、上端外周縁の両側部にそれぞれ溢水樋91を設けてもよい。また、超音波洗浄槽61もこの集積槽51と同様の構成としてもよい。

1.5

【0067】予備水槽11を図13(a)に示すような構成とした場合、予備水槽11内全てを実施形態で示した予備洗浄室とすることができ、例えばサイズの大きなウェハ10等も収容することができる。また、予備水槽11、集積槽51及び超音液洗浄槽61を図13(b)に示すような構成とした場合には、例えば洗浄装置全体の横幅をさらに短くしたいとき、各水槽の横幅を短くすることによって、設置スペースの節減を容易に実現することができる。

【0068】・ 予備水槽11内の仕切壁12を1つ省略して、溢水樋91を1つのみとしてもよい。さらに、ウェハ収納箱13を予備洗浄室11aの中央ではなく、その長側壁が仕切壁12又は予備水槽11の側壁内面と接触するように配置することによって、予備洗浄室11aの一側部寄りに配設してもよい。このように構成した 30場合においても、内部のウェハ10の表面の付着物を概ね洗い流すことができる。

【0069】・ 洗浄機構31内に設けられた払拭手段は毛羽を有する回転ブラシ34に限定されるものではなく、その材質を例えば布、スポンジ等とした回転ブラシ34としてもよい。このように構成した場合においても、ウェハ10表面の付着物を擦り取ることができる。【0070】・ 洗浄装置を構成する各水槽は2列平行状に配列されるものに限定されず、その始端部と終端部とがほぼ隣接しているものであれば、例えば平面から見40た状態で円環状、四角枠状等に配列してもよい。このように円環状、四角枠状等といった形状となるように各水槽を配列した場合、研磨装置を取り囲むように各水槽を配列した場合、研磨装置の設置スペースをさらに節約することができる。

【0071】・ 集積槽51のドレン孔から回収された 純水を送出槽21内に供給することができるように構成 してもよい。このように構成した場合、純水の使用量の 低減を図ることができる。

[0072]・ 2次洗浄機構は必ずしも集積槽51と 50

超音波洗浄槽61の2つの水槽に分ける必要はなく、例えば長四角箱状に形成された1つの水槽内に集積部と超音渡洗浄部とを設け、それぞれの工程を行うように構成してもよい。とのように構成した場合においても、効率よく洗浄を行うことができる。

【0073】さらに、前記実施形態より把握できる技術的思想について以下に記載する。

(1) 前記送出装置を送出槽の上面に設けるとともに、送出装置の側部には送出槽の上面を覆うように、ウェハ送込用のガイド部材を設け、このガイド部材の直近には送出槽内を点検するための覗き孔を設けた請求項3から請求項9のいずれかに記載のウェハの洗浄装置。このように構成した場合、送出槽内の純水の汚れ具合を容易に識別することができる。

【0074】(2) 前記洗浄機構と集積槽との間には、洗浄後のウェハを集積槽内へと斜状に降下させるための集積シュータを配設するとともに、集積槽にはこの集積シュータを介して斜状に降下して来るウェハを積層状に順次収容するためのラックを集積シュータの傾斜に合わせて斜状に装設した請求項7から請求項9のいずれかに記載のウェハの洗浄装置。このように構成した場合、降下して来るウェハを傷つけることなくラック内に集積することができる。

【0075】(3) 前記予備水槽は有底筒状に形成され、その上縁には溢水用の切欠を複数個形成するとともに、同水槽の上縁外周又はその一部には溢水樋を設け、さらに、同水槽内部所定位置には、洗浄水流通用の多数の孔をあけたウェハ収納箱を取出及び収納可能に構成した請求項5から請求項9のいずれかに記載のウェハの洗浄装置。このように構成した場合、ウェハを予備洗浄するだけでなく、ウェハに付着した付着物を浮上させて回収することもできる。

【0076】(4) 前記ウェハ収納箱の一側面には、ウェハ収納箱の内部に純水を噴出させるための孔を設けた(3) に記載のウェハの洗浄装置。このように構成した場合、ウェハ収納箱内において、ウェハの予備洗浄を効率よく行うことができる。

【0077】(5) 前記送りローラ及び払拭手段は、それらの芯金を軸線方向に移動させることにより取外可能に構成した請求項6から請求項9のいずれかに記載のウェハの洗浄装置。このように構成した場合、洗浄機構のメンテナンス作業、払拭手段の交換作業等を容易かつ迅速に行うことができる。

【0078】(6) 前記超音波洗浄槽は弱酸性の洗浄液が貯留され、ウェハが積層状に収容されたラックを浸漬し、超音波を作用させて洗浄するものである請求項8又は請求項9に記載のウェハの洗浄装置。このように構成した場合、集積槽から搬送されたウェハをラック内に収容したままで超音波洗浄することができる。

【0079】(7) 前記超音波洗浄槽の終端側には超

(10)

音波洗浄槽において付着した弱酸性の洗浄液を洗い流す 純水洗浄機構をさらに設けた請求項4から請求項9のいずれかに記載のウェハの洗浄装置。このように構成した 場合、ウェハの表面に付着した弱酸性の洗浄液を効果的 に洗い流すことができる。

17

[0080]

【発明の効果】以上詳述したように、この発明によれば、次のような効果を奏する。請求項1に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、その始端部と終端部とがほぼ隣接する位置に配設されていることから、研磨済みウ 10ェハの投入作業と、洗浄済みウェハの回収作業とをほぼ同一位置で行うことができるため、作業効率を良好なものとすることができる。

【0081】請求項2に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項1に記載の発明の効果に加えて、工場内の限られたスペース内において、洗浄装置の設置スペースを節約することができ、省スペース化を図ることができる。

【0082】請求項3に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項1又は請求項2に記載の発明の効果に 20加えて、送出機構から洗浄機構へとウェハをスムーズに送り出すことができる。

【0083】請求項4に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項1から請求項3のいずれかに記載の発明の効果に加えて、ウェハの洗浄を効率よく行うことができる。

[0084]請求項5に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、諸求項1から請求項4のいずれかに記載の発明の効果に加えて、送出槽内の純水が汚れることを防止し、純水中に混入された付着物により積層状態のウェハ 30を一枚ずつ送り出すとき、ウェハ表面の傷付きを防止することができる。

【0085】請求項6に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項1から請求項5のいずれかに記載の発明の効果に加えて、付着物を効果的に擦り落とすことができる。

【0086】請求項7に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項4から請求項6のいずれかに記載の発明の効果に加えて、ラックを斜状に配置したことからウェハをスムーズに効率よく受け止めることができるとと 40もに、ウェハが収容されたラックを自動的に超音波洗浄槽へ搬送することができる。

【0087】請求項8に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項4から請求項7のいずれかに記載の発明の効果に加えて、付着物が混入された状態で溢れ出す純水を外部に漏らすことなく効率よく回収することができる。

【0088】請求項9に記載の発明のウェハの洗浄装置によれば、請求項7又は請求項8に記載の発明の効果に加えて、弱酸性の洗浄液の洗い流し及び取出位置までのウェハの搬送といった2つの作業を同時に行うことができ、作業効率をより良好なものとすることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 ウェハの洗浄装置を平面から見た状態を示す 概念図。

【図2】 予備水槽を示す一部を破断した斜視図。

【図3】 送出槽及び送出装置を示す斜視図。

【図4】 (a)は積層状態のウェハが送出位置に保持された状態を示す断面図、(b)は一枚のウェハを洗浄機構へ送り出す状態を示す断面図。

【図5】 洗浄機構を横から見た状態を示す断面図。

0 【図6】 (a)は回転ブラシを示す断面図、(b)は 洗浄シャワーを示す斜視図。

【図7】 集積槽を示す一部を破断した斜視図。

【図8】 (a)はラック内にウェハが集積される状態を示す断面図、(b)はラック内にウェハが集積される状態を示す断面図。

【図9】 (a)はラックがロボット装置により持上げられる状態を示す断面図、(b)はラックがロボット装置により持上げられた状態を示す断面図。

【図10】 超音波洗浄槽を示す断面図。

【図11】 別形態の送出槽を示す平面図。

【図12】 (a)は送出槽のラック内にウェハが集積 される状態を示す断面図、(b)は送出槽のラック内か ら洗浄機構へウェハが送り出される状態を示す断面図。

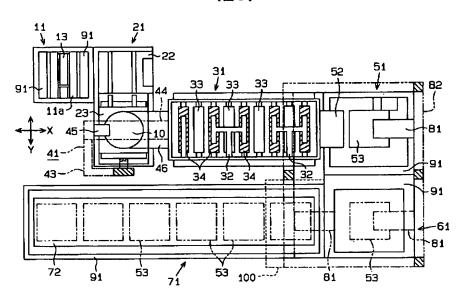
【図13】 (a)は別形態の予備水槽を示す斜視図、

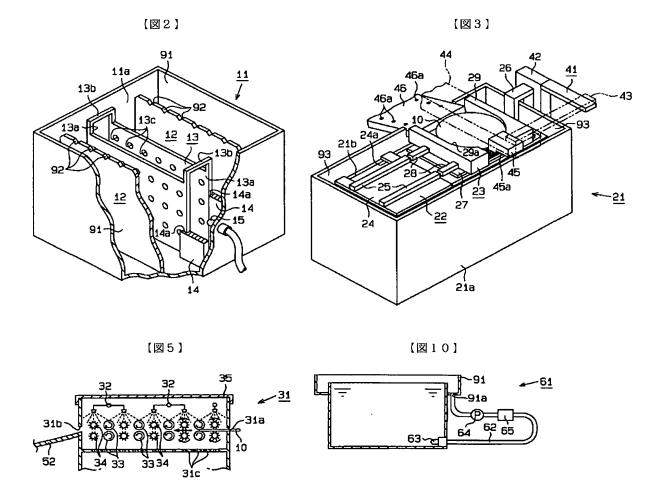
(b) は別形態の予備水槽を示す斜視図。

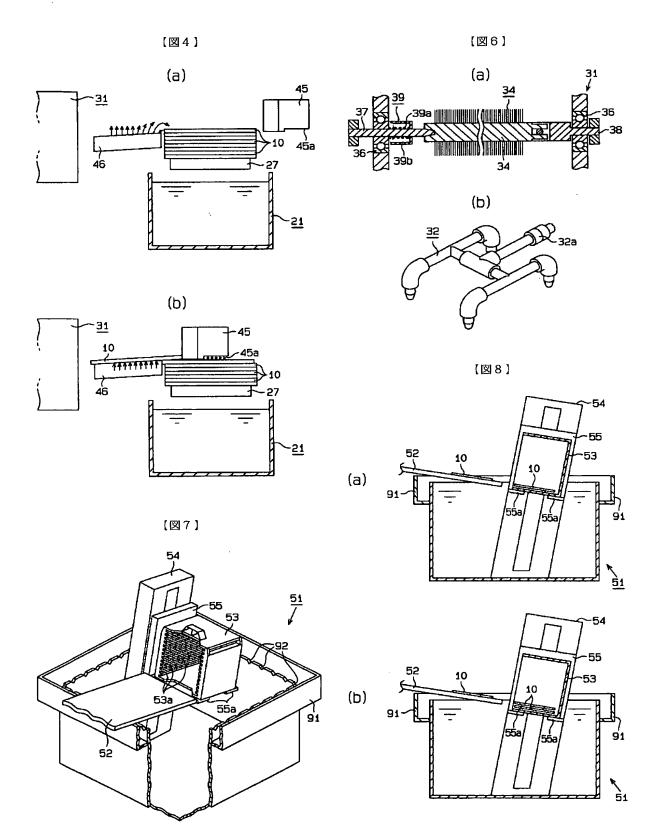
# 【符号の説明】

10…ウェハ、11…予備水槽、21…送出槽、31… 洗浄機構、33…送りローラ、34…払拭手段としての 回転ブラシ、41…送出装置、51…集積槽、53…ラック、61…超音波洗浄槽、71…搬送洗浄槽、72… ベルトコンベア、81…ロボット装置、91…溢水樋。

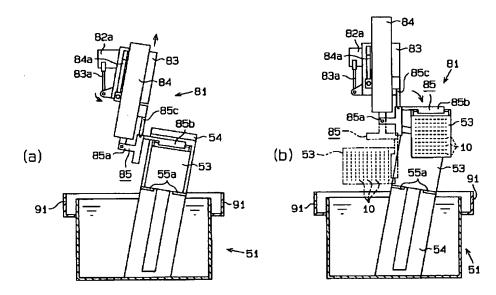
【図1】

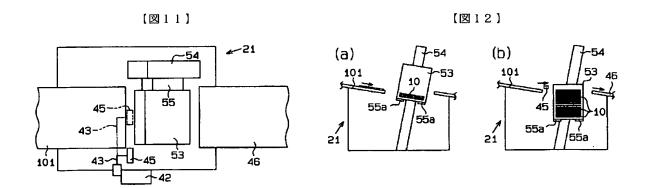




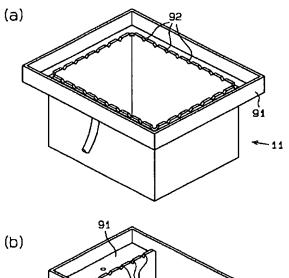


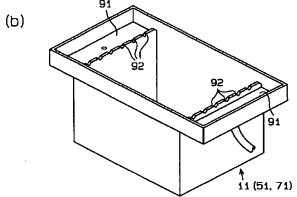
【図9】











(51)Int.Cl.'	識別記号	FI	テーマコード(参考)
HOIL 21/304	6 4 2	HOIL 21/304	6 4 2 E
	6 4 3		6 4 3 B
			6 4 3 C
	6 4 4		6 4 4 C
B 0 8 B 3/08		B O 8 B 3/08	Z
3/12		3/12	Α

4